

Universidade Federal do Amazonas – UFAM Instituto de Ciências Exatas – ICE Programa de Pós-Graduação em Informática



TÉCNICAS DE INSPEÇÃO DE MODELOS DE LINHA DE PRODUTO PARA MELHORIA EM QUALIDADE DE SOFTWARE

Rafael Normando Cunha Orientadora: Tayana Conte

- Linha de Produto de Software
 - É uma implementação de um conjunto de produtos de software que apresentam características comuns entre si.

 Permite às organizações explorar semelhanças entre seus produtos, aumentando, assim, a reutilização de artefatos e, como consequência, tem-se uma diminuição dos custos e do tempo no desenvolvimento. [HEYMANS e TRIGAUX, 2003]

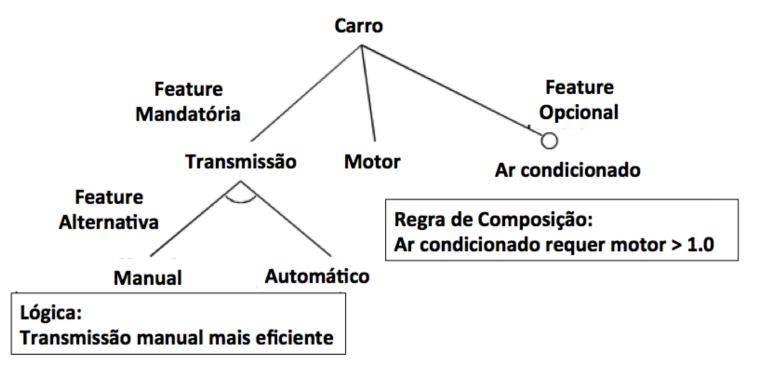
- Linha de Produto de Software
 - Diferente versões
 - Variabilidade
 - Gerenciamento de configuração





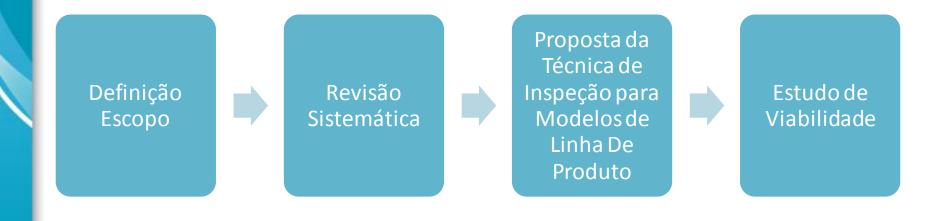


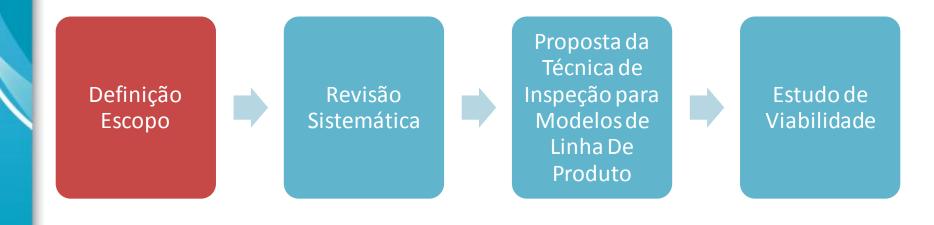
- Feature Model
 - Modelos Hierárquicos que descrevem características comuns e variabilidade



Matriz de Produtos

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Transmissão Manual		X		Х
Transmissão Automática	Х		Х	
Motor	Х	Х	Х	Х
Ar condicionado			X	Х

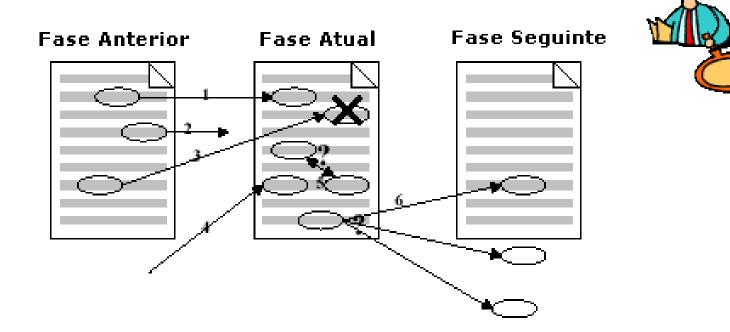




Objetivos

Inspeção para:

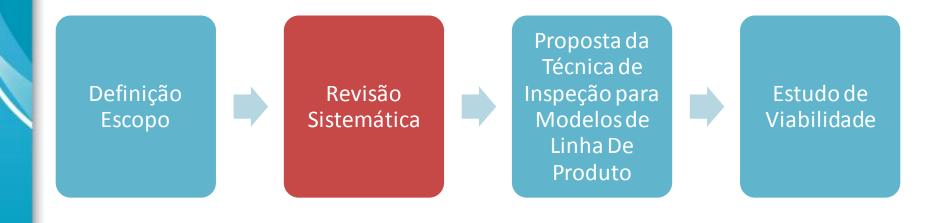
 Assegurar a qualidade de modelos de linha de produto de software



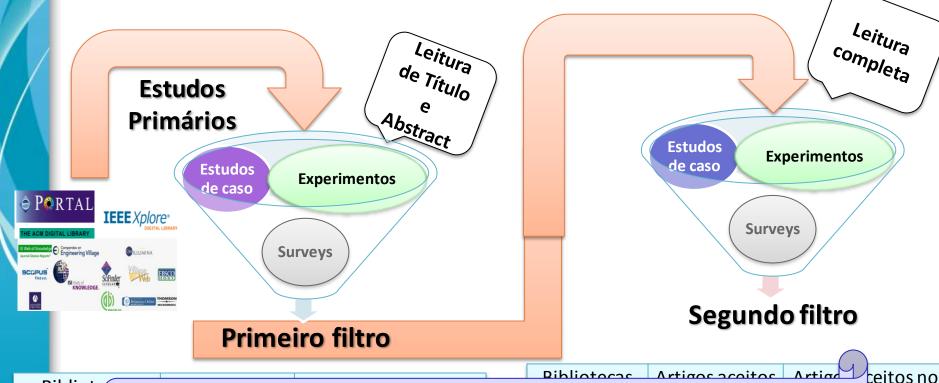
Objetivo Geral da Pesquisa

Criação de uma técnica de inspeção em modelos de linha de produto para melhoria de qualidade de software





Revisão Sistemática

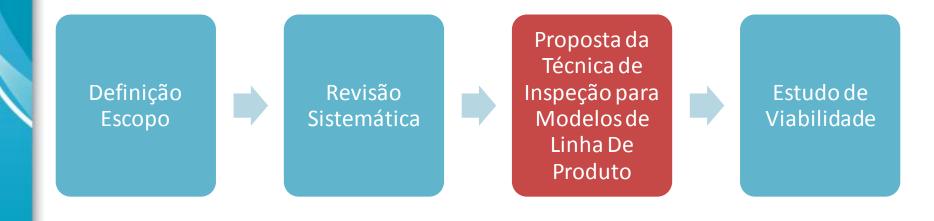


Bibliote selecion ACM I IEEE Xpl Scopu

Resultado: nenhuma Técnica de Inspeção de Modelos de LPS foi identificada [CUNHA, CONTE; 2011]

Artigos Selecionados

ltro

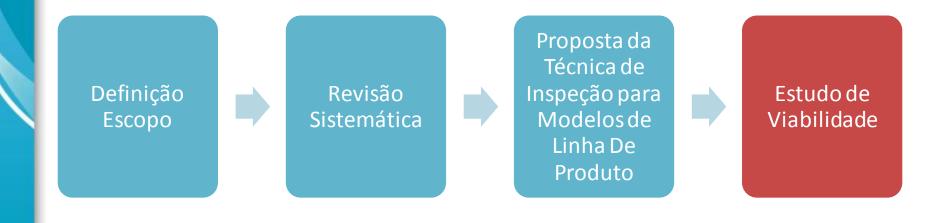


Técnicas de Inspeção em Modelos de Linha de Produto de Software

- Modelos a serem inspecionados:
 - Matriz de Subproduto
 - Modelo de Features
- Documento que deve ser comparado com os modelos:
 - Requisitos

Técnicas de Inspeção em Modelo de Linha de Produto - SPLIT

- Técnica 1
 - Requisitos x Mapa de Produtos
- Técnica 2
 - Requisitos x Mapa de Produtos x Modelo de Feature
- Técnica 3
 - Modelo de Features



- Objetivo
 - Avaliar se a proposta alcança as metas para qual foi criada
- Execução
 - Participantes: 20 alunos de graduação (5º e 6º períodos)
 - Divididos em dois grupos:
 - Inspeção baseada em tipos de defeito
 - Técnica de inspeção
 - Inspeção de um mesmo modelo de linha de produto
- Resultados publicados na Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE) 2012 [CUNHA et al., 2012]

• Defeitos Encontrados por tipo de inspeção

Tino do	Tamanho da	Defeitos Encontrados							
Tipo de Inspeção	Amostra	Média	Desvio Padrão	% Desvio Padrão					
Baseada em tipos de defeito	10	5,9	2,726	46,20%					
Técnica	10	10,0	1,700	17,00%					

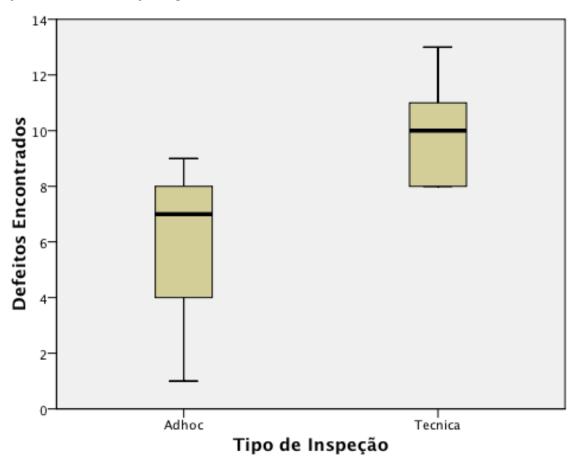
- Utilização da ferramenta IBM SPSS Statistics Version 19
- Teste não-paramétrico
 - Mann-Whitney utilizando nível de significância(α) 0.05
- Rejeita a hipótese (p=0.001)

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of Defeitos Encontrados is the same across categories of Tipo de Inspeção.	Independent- Samples Mann- Whitney U Test	.001	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

 Gráfico Boxplot para o número de defeitos encontrados por tipo de inspeção



Cronograma

	2012							2013				
Atividades	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev
Análise de Resultados do Estudo de Viabilidade												
Elaboração de Artigos												
Planejamento Estudo Experimental												
Execução do Estudo Experimental												
Análise do Estudo Experimental												
Execução da Replicação do Estudo Experimental												
Analise de Estudo Experimental												
Elaboração do Relatório Final												

Perguntas

Referência Bibliográfica

- [HEYMANS; TRIGAUX, 2003] HEYMANS, P.; TRIGAUX, J. C. Software product line: state of the art. Technical report for PLENTY project, Institut d'Informatique FUNDP, Namur, 2003.
- [CUNHA; CONTE, 2011] CUNHA, R.; CONTE, T. U. . Garantia de Qualidade de Modelos de LPS Um Mapeamento Sistemático. 2011.
- [CUNHA et al., 2012] CUNHA, R.; CONTE, T. U.; ALMEIDA, E. S.; MALDONADO, J. C. . A Set of Inspection Techniques on Software Product Line Models. In: 24th International Conference on Software Engineering & Knowledge Engineering (SEKE 2012), 2012, Redwood City, USA. Proceedings of the 24th International Conference on Software Engineering & Knowledge Engineering (SEKE 2012). Skokie, USA: Knowledge Systems Institute Graduate School, 2012. v. 1. p. 657-662.